PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

(43)Date of publication of application: 04.04.1984

(51)Int.CI.

G01R 23/10

(21)Application number : 57-168951

(71)Applicant: FUJITSU LTD

(22)Date of filing:

28.09.1982

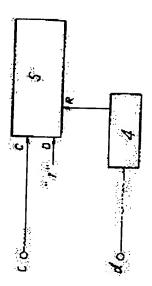
(72)Inventor: ISHII YOSHINORI

GOTODA TAKAO

(54) FREQUENCY MEASURING SYSTEM

(57)Abstract:

PURPOSE: To obtain an approximate value of an unknown frequency, by performing the reset of a shift register having a reference frequency signal and data inputs of "1" level by the signal of a frequency to be measured, and deriving the ratio of the signal of the frequency to be measured and the reference signal. CONSTITUTION: A reference frequency signal (f) is supplied to a terminal (c) and, while a data input of "1" level is fixed and fed to shift register 5. On the other hand, the signal of a frequency to be measured is supplied to a differentiating circuit 4 from a terminal (d) and differenciated and the register 5 is reset by a rising pulse. In this case, the data "1" is successively shifted in the order of 1, 2...Q by the clock pulse of the reference signal (f) and the resetting of the register 5 is performed whenever a signal to be measured is inputted. After the resetting, the shift register 5 is restored and the data "1" is successively shifted to the Q by the clock pulse of the reference signal (f) and, at the same



time, the ratio of the frequency to be measured and reference frequency (f) is calculated from the shift of the data "1". Therefore, an approximate value of a frequency can be obtained easily at a circuit having a simple hardware scale.

LEGAL STATUS

[Date of request for examination]

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

[Date of registration]

[Number of appeal against examiner's decision

19 日本国特許庁 (JP)

①特許出願公開

⑩公開特許公報(A)

昭59-58364

f) Int. Cl.³G 01 R 23/10

識別記号

庁内整理番号 7359-2G 砂公開 昭和59年(1984)4月4日

発明の数 2 審査請求 未請求

(全 3 頁)

50周波数測定方式

②特

額 昭57-168951

@出

1 昭57(1982)9月28日

仍発 明 者

石井義則

川崎市中原区上小田中1015番地

富士通株式会社内

⑩発 明 者 後藤田卓男

川崎市中原区上小田中1015番地

富士通株式会社内

①出 願 人 富士通株式会社

川崎市中原区上小田中1015番地

邳代 理 人 弁理士 松岡宏四郎

明 相 實

1. 発明の名称

周被数测定方式

2. 特許請求の範囲

(リンフト・レジスターのシフト・クロックには 構作周級数係号を使用し、データ入力を * 1 * レ ベルに固定し、且つ前記シフト・レジスターのリ セットを被測定周波数信号を欲分したバルスにより り行ない、リセットと次のリセットとの間におけ る前記シフト・レジスターのデータ入力 * 1 * レ ベルの移動した位置により、被測定周波数信号と 基本周波数信号との周波数比を求めることを特徴 とする周波数測定方式。

(2)シフト・レジスターのクロックに記被測定周 被数信号を使用し、データ入力を"1"レベルに 固定し、且つ前記シフト・レジスターのリセット を基準周波数信号を散分したパルスにより行い、 基準周波数信号と被測定周波数信号との周波数比 を求めることを特徴とする周波数測定方式。

3. 発明の詳細な説明

(a) 発明の技術分野

本発明は周波数測定方式に係り、特に簡単な手段により未知の周波数の概略値を迅速に測定由来る様にした周波数測定方式に関するものである。(b)従来技術と問題点

従来の周波数測定方式の一例を第1図に示す。 図中1は分周器、2はカウンター、3はデコーター、端子aは被測定周波数信号の印加する端子、端子bは基準周波数信号の印加する端子である。 以下第1図に従って従来の周波数測定の一例を説明する。

備子りに印加される基準周波数「。の信号は分周 器1により、n分同されて被測定周波数信号より も周期の大きい制御信号を設定する。此の制御信号を設定する。此の制御信号を設定する。此の制御信号 時間により与えられる或る一定の時間で内におって 被測定周波数信号のパルス数をカウンター2でカ ウントし、其の値をデコーダ3により読み取数で カットし、基準周波数信号の周波数比を知るこ 号に対する。此れは最も一般的な周波数測定の方 法で、

1 - N / T

なる関係がある。但し「は被測定周波数、下は前 記の基準周波数「。 の信号を分周器」により設定 された或る一定の時間であり、Nは下時間内にお ける被測定周波数信号のパルス数である。

此の回路を実現するには、分周器と被測定周波数 信号のパルス数をカウントするカウンターとが最 低限必要である。

然しながら、被測定周波数信号の周波数の概略値を選く且つ簡単に求めたい時には、例えばクロック等の監視をする時には、此の様な回路では大変高価となるので、より簡便な回路が必要である。 本発明は此の様な要望に応えるものである。

本発明の目的は上記の欠点を除去し、より簡便 に、且つ迅速に未知の周波数の概略値を知ること の山来る周波数測定方式を提供することである。 (d) 発明の構成

上記の目的は本発明によれば、

(II)シフト・レジスターのシフト・クロックには 基準周波数信号を使用し、デーク入力を * 1 * レ ベルに固定し、且つ前記シフト・レジスターのリ セットを被測定周波数信号を微分したバルスにより行ない、リセットと次のリセットとの間 る前記シフト・レジスターのデータ入力 * 1 * レ る前記シフト・レジスターのデータ入力 * 1 * レ るが記シフト・レジスターのデータ入力 * 2 * レ る前記シフト・レジスターのデータ入力 * 2 * と る前記シフト・レジスターのデータ入力 * 2 * と る前記シフト・レジスターのデータ入力 * 2 * と る前記シスターの * お * と を前記シスターの * と を前記とを特徴 をする 同級数別定方式を提供することにより 達成 され、

回発明の実施例

以下本発明による周波数測定方式の一実施例を 図面によって詳述する。第2図は本発明の周波数

制定方式の一実施例を説明する為の図で、図中 4 は微分回路、5はシフト・レジスクー、嫡子 c は 基準関波数信号の印加する嫡子、嫡子 d は被測定 周波数信号の印加する嫡子である。

従ってデータ * 1 * のシフトされた状況から、被 測定周波数と基準周波数との比を第出することが 出来る。例えば Q が 3 であれば、被測定周波数は 基準周波数の1/3倍である。

高以上の説明において被測定局被数は基準局波数より必ず低いことが必要であるが、若し被測定局被数が基準周波数より高い時は、端子 c に被測定局被数信号を印加し、端子 a に基準周波数 f。 の信号を印加すれば良い。

更に本発明においてはシフト・レジスターを使用 したが、シフト・レジスターの代わりに複数個の D型フリップ・フロップを直列に接続して、使用 しても全く同様のことが出来る。

(f) 発明の効果

以上詳細に説明したように、本発明によれば、 従来の技術に比べ、大変簡単なハード規模の回路 により、周波数の概略値を容易に知ることが出来 るので、クロック等の監視には、傷めて通切であ

4. 図面の簡単な説明

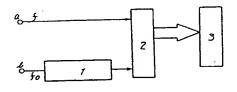
第1図は従来の周波数測定方式の一例を示す図、 第2図は本発明の周波数測定方式の一実施例を示 す図である。図中1は分周器、2はカウンター、

特開昭59-58364(3)

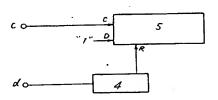
3 はデコーダー、端子 a は被測定周被数信号の印加する端子、端子 b は基準周波数信号の印加する端子、4 は微分回路、5 はシフト・レジスター、端子 c は基準周波数信号の印加する端子、端子 d は被測定周波数信号の印加する端子である。

代理人 非理士 松岡宏四郡巡號 完理

7/1



72图



This Page is Inserted by IFW Indexing and Scanning Operations and is not part of the Official Record

BEST AVAILABLE IMAGES

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images include but are not limited to the items checked:

□ BLACK BORDERS
□ IMAGE CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES
□ FADED TEXT OR DRAWING
□ BLURRED OR ILLEGIBLE TEXT OR DRAWING
□ SKEWED/SLANTED IMAGES
□ COLOR OR BLACK AND WHITE PHOTOGRAPHS
□ GRAY SCALE DOCUMENTS
□ LINES OR MARKS ON ORIGINAL DOCUMENT
□ REFERENCE(S) OR EXHIBIT(S) SUBMITTED ARE POOR QUALITY

IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

☐ OTHER:

As rescanning these documents will not correct the image problems checked, please do not report these problems to the IFW Image Problem Mailbox.